Se	earch i	votes	

Application/Contro	No.
--------------------	-----

10/743,748

Examiner

David M. Fenstermacher

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TOKUO ET AL.

Art Unit

3682

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
. 74	473.1		
	473.12		
	473.1		
	335		
	336R	11/17/2006	DMF
	:		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		·	-

SEARCH N (INCLUDING SEARC		<b>(</b> )
DATE EXM		
•		
		ļ <u>-</u>
		7
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
•		